DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2002 EPO. All rts. reserv.

9419672

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 2198428 A2 900806 < No. of Patents: 001>

ACTIVE MATRIX SUBSTRATE FOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE (English)

Patent Assignee: NIPPON ELECTRIC CO Author (Inventor): SAKAMOTO MIKIO

IPC: *G02F-001/136; H01L-027/12; H01L-029/784

JAPIO Reference No: 140487P000130 Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 2198428 A2 900806 JP 8919120 A 890127 (BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date): JP 8919120 A 890127

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03222928

Image available

ACTIVE MATRIX SUBSTRATE FOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

PUB. NO.:

02-198428 [JP 2198428 A]

PUBLISHED:

August 06, 1990 (19900806)

INVENTOR(s): SAKAMOTO MIKIO

APPLICANT(s): NEC CORP [000423] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.:

01-019120 [JP 8919120]

FILED:

January 27, 1989 (19890127)

INTL CLASS:

[5] G02F-001/136; H01L-027/12; H01L-029/784

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 42.2

(ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS); R096 (ELECTRONIC MATERIALS --

Glass

Conductors); R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide

Semiconductors, MOS)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 1121, Vol. 14, No. 487, Pg. 130,

October 23, 1990 (19901023)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain the liquid crystal display device use active matrix substrate having a high yield and a high performance by making film thickness of an insulating film being under a display electrode part except a connecting point to at least an active element thicker than film thickness of an insulating film being under a matrix wiring part and protruding it.

CONSTITUTION: This active matrix substrate is structured by making film thickness of an insulating film 106 being under a display electrode part 105 except a connecting point to at least an active element thicker than film thickness of an insulating film 104 being under a matrix wiring part, and protruding it. Accordingly, in its area, an even and satisfactory liquid crystal oriented film 113 is formed by rubbing, and a satisfactory liquid crystal display can be executed. Also, damage to an aluminum wiring and a TFT part caused by rubbing is scarcely generated and a structure of a high yield being free from a defect is formed. In such a way, the liquid crystal display device use active matrix substrate having a high yield and a high performance is obtained.

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平2-198428

SInt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

网公開 平成2年(1990)8月6日

G 02 F 1/136 H 01 L 27/12 500

7370-2H 7514-5F

8624-5F H 01 L 29/78

311 A

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

60発明の名称

液晶表示装置用アクティブマトリクス基板

②特 顧 平1-19120 ②出 顧 平1(1989)1月27日

②発明者 坂本

幹が推

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

勿出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目7番1号

20代理人 弁理士内原 晋

明和書

発明の名称

液晶表示装置用アクティブマトリクス基板

特許請求の範囲

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、薄膜半導体を用いたアクティブ素子を有する液晶表示装置用アクティブマトリクス基 板に関する。

〔従来の技術〕

-2-

この機なp-Siを用いたアクティブ素子を形成する方法として通常のシリコンICやLSIプロセス中の高温p-Siプロセスを利用する方法がある。ただし基板材料としては、この様な高温プロセスに耐える石英や単結晶シリコン基板を要である。この中で後者の単結晶シリコン基板を

-3-

最後に、この単結晶シリコン基板を裏面から選択ポリッシングにより無酸化絶縁膜203まで研磨し、薄膜のデバイス層としている。

周辺駆動回路まで含めたアクティブマトリクス 基板の模式的平面図を第3図に示す。例えばゲート電極206を水平配線,ドレイン配線208を 金面配線とするマトリクス配線とp-SiTFT

用い、光入射が無くかつ高速、高性能が要求され る周辺駆動回路を単結晶シリコントランジスタ回 路で構成し、光入射のあるアクティブ素子部をp - SiTFTで形成しアクティブマトリクス基板 とする方法が、例えば特顧昭61~246653 「アクティブマトリクス液晶表示装置およびその 製造方法」の明細書中に述べられている。この発 明によれば、第2回に示す機に例えば透明ガラス 差板201上にエポキシまたはポリイミド等の透 明な接着層202によりアクティブ素子が形成さ れたデバイス層を接着し、アクティブマトリクス **基板を構成している。このデバイス層の詳細は以** 下の通りである。第2因には示されていないが、 単結晶シリコン基板上に、通常のシリコンIC, LSIプロセスを用い、例えば二酸化シリコンか らなる無酸化絶縁膜203を形成し、この絶縁膜 上に島状のローSi半導体層204をマトリクス 状に記列形成した後、ゲート絶縁膜205,ゲー ト電極206を順次p-Si半導体層204上に パターン形成する。次に、例えばイオン注入等に

-4-

303および表示電極210で各々分離された画 素とから形成されたアクティブマトリクス素品の 周囲に、周辺駆動回路である例えば単結晶の リコントランジスタで構成された走査駆動回 301,信号駆動回路302が設置されていり 301,信号駆動回路302が設置されていり は上に被晶配向膜211を少なくとも表示電池 210上全面に形成し、例えば1TOからな途 明性対向電極212が透明ガラス基板201型液晶 に形成された対向基板とで、例えばTN型液晶 213をはさむ事により液晶表示装置が完成され

(発明が解決しようとする課題)

ところで液晶配向膜 2 1 1 を形成する方法として何種類か考えられるがその中で最近では、製造が非常に容易なラビング法が用いられている。これは、例えばボリイミド等の有機膜を印刷等でパターン形成した後、液晶分子が一方向に配列する後に、布等の表面の植毛で有機膜を摩擦する方法である。この方法により、第2 図に示した機にア

本発明の目的は、この機な従来の欠点を取り除き、高歩留りで高性能な液晶表示装置用アクティブマトリクス基板を提供する事にある。

〔譚題を解決するための手段〕

上記目的を達成するために、本発明の液晶表示 装置用アクティブマトリクス基板は、単結晶シリ

-7-

されたP-SiTFTからなるアクティブ素子を有する薄膜のデバイス層が設置されている構造は前に述べた従来例と同様である。また接着層102も従来例同様例えばエポキシ系あるいはポリイミド系の透明性接着材である。

以下デバイス層について許細に説明するVD 3上に無酸明するVD 4を取りて VD 3上に無酸 VD 4を限りまする。 以上に無酸 VD 4を限りまする。 以上に無難 VD 4を限りまする。 以上が AD 4を VD 4を V

〔実施例〕

以下、本発明の一実施例について図面を参照して説明する。第1図は、本発明の一実施例を説明するための液晶表示装置用アクティブマトリックス 基板の断面図である。第1図において、例えば保持基板として安価な透明ガラス基板101上に接着層102を介して例えばマトリクス状に配列

-8-

周107を蒸着し、マトリクス状の各画景毎の TFTチャネル領域となる様にパターン化する。 続いてp-Si半導体層107上に例えば二酸化 シリコンからなるゲート酸化膜108、ポリシリ コンからなるゲート電振109を通常のシリコン ICのMOSFETと同等なプロセスで順次形 成、パターン化する。p‐Si半導体用107に・ ソース、ドレイン領域を形成する例えばイオン注 入を行なった後、ゲート電極109と後のアルミ 配線を分離する配線分離用絶縁膜110を形成 し、ソース、ドレイン領域にコンタクトホールを あける。例えば1μm程度のアルミ全面蒸着後、 信号印加配線となるドレイン配線111およびソ ースコンタクト112にパターン化する。ここで 重要なのは、これらのアルミ配線は必ず前配薄く 残された絶縁膜104上に設置されている事であ る。次にソースコンタクト112のアルミと接 続された例えばITOからなる透明の表示電極 105を形成し各画素毎にパターン化分離する。 最後に従来例で述べた機に選択ポリッシングを用

特関平 2-198428(4)

い、厚い酸化膜106が露出するまで単結品シリコン基板103を裏面より研磨し、デバイス層が完成する。以上の様にして形成された本実施例のアクティブマトリクス基板においクク1112を被く表示電極105のソースコンクク1112を除く表示電板105のメースで、大橋造と、TFTやアルミ配線ができる。で形成された厚い酸化膜106は単結品シリコン基板103の薄膜層が残った構造となっている。

尚、本実施例では、TFTも薄い絶縁膜104 上に形成しているが薄い絶縁膜104上はアルミ配線だけであってもかまわないが後で述べる TFT選光の効果はなくなる。周辺駆動回路を単 結晶シリコン基板103上に構成するのは、第3 図に示す従来例と同等で、LOCOSプロセスは 共用できる。本実施例では、アクティブ素子を構 成する材料としてp-Siについて説明したが、

-11-

関面の簡単な説明

第1 図は、本発明の一実施例を設明するための 液晶表示装置用アクティブマトリクス基板の断面 図、第2 図は従来例を説明するためのアクティブ マトリクス液晶表示装置の断面図、第3 図は、本 発明および従来例を説明するための液晶表示装置 用アクティブマトリクス基板の模式的平面図である。

101,201…ガラス基板、102.202
…接着層、103…単結晶シリコン基板、104,203…絶縁膜、105,210…表示電極、106…厚い酸化膜、107,204…ポリシリコン半導体層、108、205…ゲート酸化膜、109,206…ゲート電極、110,207配線分離用絶縁膜、111、208…ドレイン配線、112,209…ソースコンタクト、113、211…液晶配向膜、212…対向電極、213…液晶、301…走査駆動回路、302…信号駆動回路、302…信号駆動回路、302…信号取動回路、303…ポリシリコン導度トランジス

s - Siであっても効果は同じである。 「発明の効果」

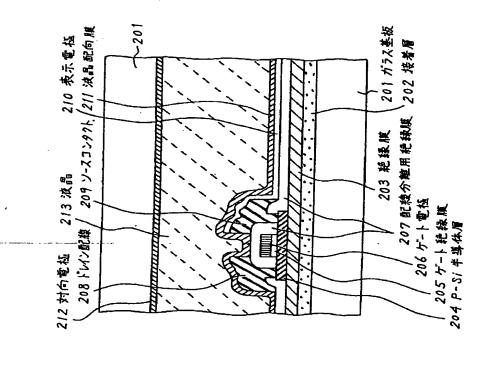
以上説明した様に、本発明の液晶表示装置用ア クティブマトリクス基板によれば、選択酸化と いう箇便なプロセスを用い少なくとも表示電極 105のソースコンタクト112部を除く表示領 域が、一番突出した構造をとる事ができたため、 ラビングによりその領域はムラの無い良好な液晶 配向膜113が形成され、良好な液晶表示を可 能とする。また、ラビングによるアルミ配線や TFT部へのダメージが少なく欠陥の無い高歩留 りな構造となっている。さらにa-SiTFTで もバックライト等の光による多少の特性変動はま ぬがれない。この様な場合、通常クロム等による 遮光パターンを別途形成する方法がとられている が、本発明の構成例では、前述した様にTFT下 に残された単結晶シリコン基板103の薄膜層が 遠光限として働くため余分な遠光膜形成工程を必 要とせず、光劣化の無い高性能な液晶表示装置用 アクティブマトリクス基板を提供できる。

-12-

ジスタ.

代理人 弁理士 內 原 臂

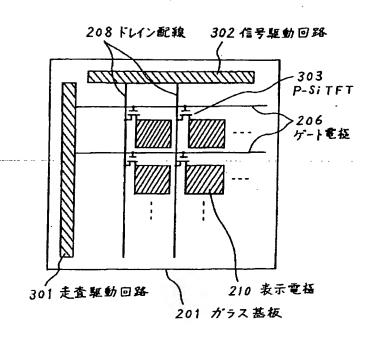
-13-



第2区

ر. آو. <u>ني</u>ها

第一図



第 3 図